統計解析特論 講義メモ 4 判別分析

学習データ: $(\boldsymbol{x}_1, y_1), \ldots, (\boldsymbol{x}_n, y_n)$.

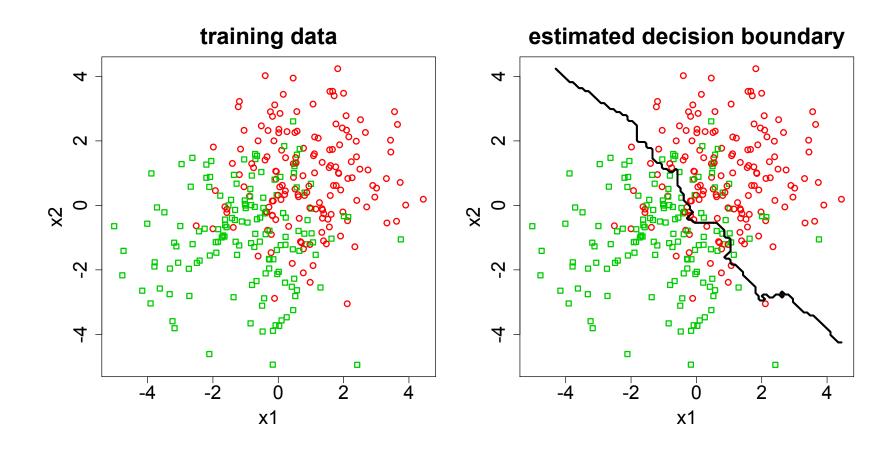
- 2値判別: y ∈ {+1, −1}
 - 迷惑メールの判別, デジカメの顔検出. 特定の疾患の診断.
- 多値判別: $y \in \mathcal{Y} = \{1, 2, \dots, G\}$
 - 文字認識, 自然言語処理.

目的

学習データと同じ分布にしたがう新たな入力 x に対して, ラベル y を予測する.

2値判別

- 学習データ $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$.
 - 入力: $x \in \mathcal{X}$
 - 出力、ラベル: $y \in \{+1, -1\}$



予測の方法

学習データから

仮説 $h: \mathcal{X} \rightarrow \{+1, -1\}$ を推定.

仮説:判別器(classifier)ともいう.

 \bullet x のラベルを h(x) で予測.

- 入力 $oldsymbol{x}$ のラベル $oldsymbol{y}$ を予測する手順

- **1.** データ $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ に対して できるだけ $h(x_i) = y_i$ となるような仮説を学習(推定).
- **2.** 新たな入力 x のラベルを $h(x) \in \{+1, -1\}$ で予測.

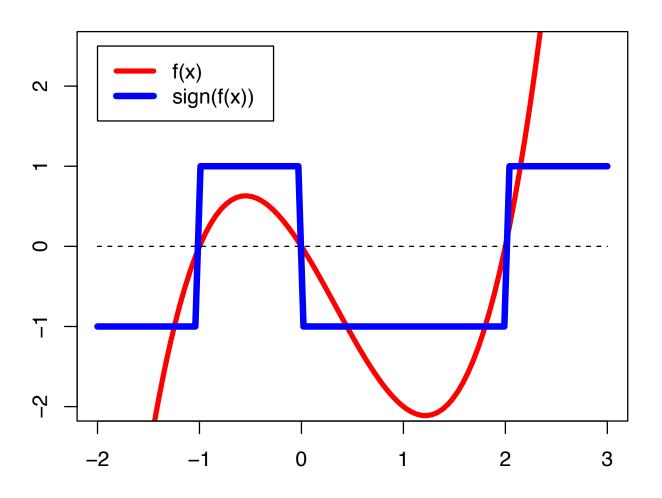
判別器のモデリング

- 判別関数 $f: \mathcal{X} \longrightarrow \mathbb{R}$
- 判別関数 f(x) から仮説h(x)を構成

$$h(\boldsymbol{x}) = \operatorname{sign}(f(\boldsymbol{x}))$$

• 符号関数:sign(z) = +1(z > 0), -1(z < 0), 0(z = 0) h(x) = 0 のとき:「判別不能」、「 ± 1 のどちらかに適当に割りふる」など、

判別関数と仮説のプロット

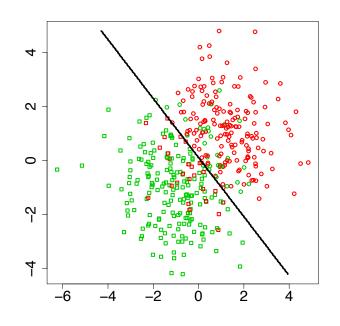


線形判別器

基底関数 $\phi: \mathcal{X} \to \mathbb{R}^d$ を定める. $\phi(x) = (\phi_1(x), \dots, \phi_d(x))$.

判別関数の集合 $\mathcal{F} = \{ f(x) = \phi(x)^T w + b \mid b \in \mathbb{R}, w \in \mathbb{R}^d \}$ 線形判別器の集合 $\mathcal{H} = \{ \operatorname{sign}(f(x)) \mid f(x) \in \mathcal{F} \}$

データから、適切なパラメータw,bを推定する



0-1損失

データ (x,y) を判別器 $h \in \mathcal{H}$ で学習

- $h(x) = y \Rightarrow \mathbb{E} \cup \mathbb{N} : loss = 0$
- $h(x) \neq y \Rightarrow 間違い: loss = 1$

定義関数を使って表現:

0-1損失:
$$\mathbf{1}[h(x) \neq y]$$
, $\mathbf{1}[A] = \begin{cases} 1, & A$ が真, $0, & A$ が偽.

補足:非対称損失を用いることもある. データ(x,y)に対して

- $h(x) = y \Rightarrow$ 正しい:損失 0
- $h(x) = 1 \& y = 0 \Rightarrow$: 損失 1
- $h(x) = 0 \& y = 1 \implies$: 損失 10

例: 健康ならy=0, 病気ならy=1.

講義内容は、非対称損失に一般化可能.

学習誤差・予測誤差

仮説 $h: \mathcal{X} \to \{+1, -1\}$ の予測誤差と学習誤差.

• 学習誤差: 学習データ $(x_1,y_1),\ldots,(x_n,y_n)$ に対して

$$\widehat{\mathbf{e}}(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1} [h(x_i) \neq y_i]$$

• 予測誤差:分布 $(x,y) \sim P$ に対して

$$e(h) = Pr(h(x) \neq y) = E[\mathbf{1}[h(x) \neq y]]$$

[確率密度 p(x,y) から定まる]

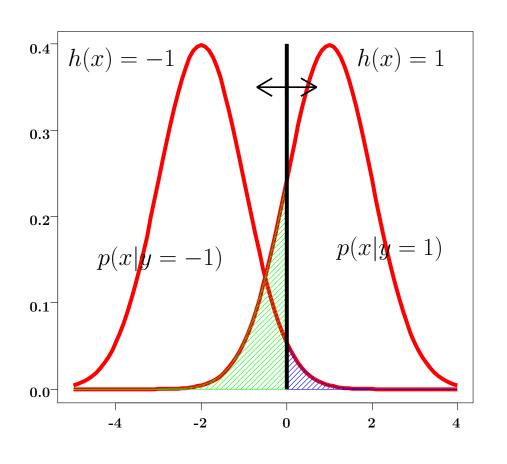
仮説の学習

- h(x) の予測精度が高い \iff e(h) が小さい e(h) を小さくする仮説 h を選びたい.
 - ullet 確率分布 P は未知なので $\mathrm{e}(h)$ の値は分からない
 - 案:代わりに $\widehat{\mathbf{e}}(h)$ を小さくする h を選ぶ

根拠:各 h に対して $\widehat{\mathbf{e}}(h) \xrightarrow{p} \mathbf{e}(h), n \to \infty$, (大数の法則) $\Longrightarrow [e(h) \ \mathtt{を最小にする} \ h] \simeq [\widehat{e}(h) \ \mathtt{を最小にする} \ h]$

例:予測誤差の計算

$$x \in \mathbb{R}, y \in \{1, -1\}, p(x, y) = p(x|y)p(y)$$
 とする



$$e(h) = \Pr(h(X) = -1, Y = +1)$$
 $+ \Pr(h(X) = +1, Y = -1)$
 $= \Pr(h(X) = -1 \mid Y = 1) \Pr(Y = 1)$
 $+ \Pr(h(X) = 1 \mid Y = -1) \Pr(Y = -1)$
 $= [②の面積] \times \Pr(Y = 1)$
 $+ [③の面積] \times \Pr(Y = -1)$

例 1. 線形判別器 $h(x) = sign(w^T \phi(x_i) + b)$ に対して

$$\widehat{e}(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1} \left[\operatorname{sign}(w^{T} \phi(x_i) + b) \neq y_i \right] \rightarrow \min_{w,b}$$

- ê(h) の最小化は数値的に困難
- 計算しやすい他の方法が提案されている(代替損失の理論)

講義の予定:

- 1. 分布 P のもとで最適な仮説:ベイズルール、ベイズ誤差.
- 2. 学習誤差最小による学習法の予測誤差
- 3. 補足:代替損失による学習

ベイズ規則、ベイズ誤差

ベイズルール(Bayes rule):予測誤差を最小にする仮説

$$e(h_0) = \inf_{h:任意の仮説} e(h) \longrightarrow h_0 はベイズルール$$

- \bullet $e(h_0)$ をベイズ誤差(Bayes error)という:予測精度の下限
- 学習の目標:学習データからベイズルール h_0 を推定.

Theorem 1.

2値判別 $(y \in \{\pm 1\})$ でデータの分布を $p(x,y) = \Pr(Y = y|x)p(x)$ とする.

ベイズルール
$$h_0(x) = \begin{cases} +1, & \Pr(Y=+1|x) \geq \Pr(Y=-1|x), \\ -1, & \Pr(Y=-1|x) > \Pr(Y=+1|x). \end{cases}$$
 ベイズ誤差 $e(h_0) = \int \min_y \{p(x,y)\} dx$

出現しやすいラベルを予測ラベルとするのが最適.

note:
$$\Pr(Y = +1|x) \ge \Pr(Y = -1|x)$$
 $\iff p(x, +1) \ge p(x, -1)$

補足: $\Pr(Y = y|x)p(x), x \in \mathbb{R}^d, y \in \{+1, -1\}$ について.

$$p(x,y) = p(x|Y=y)\Pr(Y=y) = \Pr(Y=y|x)p(x)$$

Yに関する確率を表すときは Prと書く.

例: $x \in \mathbb{R}, y \in \{+1, -1\}$ とする.

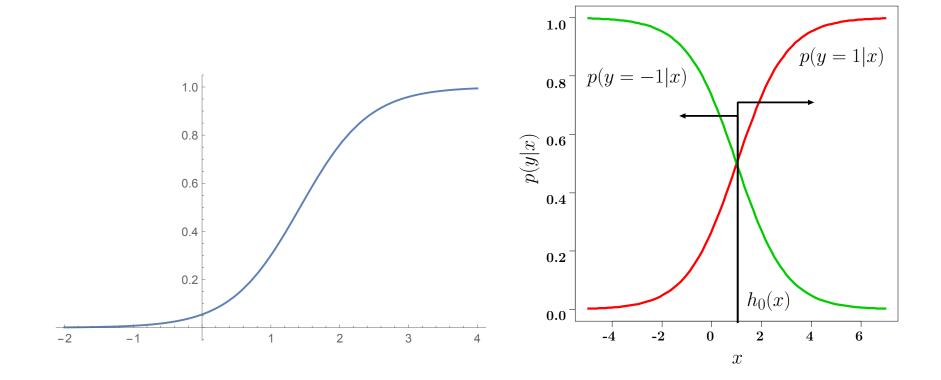
$$\Pr(Y=+1)=0.3, \quad p(x|Y=+1):N(2,1^2)$$
の密度
$$\Pr(Y=-1)=0.7, \quad p(x|Y=-1):N(0,1^2)$$
の密度

$$\Pr(Y = +1|x)$$

$$= \frac{p(x|Y = +1)\Pr(Y = +1)}{\sum_{y=\pm 1} p(x|Y = y)\Pr(Y = y)}$$

$$= \frac{0.3\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-(x-2)^2/2}}{0.3\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-(x-2)^2/2} + 0.7\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}} = \frac{1}{1 + \frac{7}{3}\exp\{-2x + 2\}}$$

$\Pr(Y = +1|x)$ のグラフ (xの関数としてプロット)



Theorem 1の証明. ベイズルールの導出.

$$e(h) = \int \sum_{y=\pm 1} \mathbf{1}[h(x) \neq y] p(x, y) dx$$

$$\geq \int \min_{y'} p(x, y') dx$$

$$= \int p(x, -h_0(x)) dx$$

$$= \int \sum_{y=\pm 1} \mathbf{1}[h_0(x) \neq y] p(x, y) dx$$

$$= e(h_0)$$

多値判別のベイズルール

- $(x,y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}, \, \mathcal{Y} = \{1,\ldots,G\}$
- 確率分布: $p(x,y) = \Pr(Y = y|x)p(x)$

ベイズルール:
$$h_0(x) = \underset{y \in \mathcal{Y}}{\operatorname{arg \, max}} \Pr(Y = y | x)$$

ベイズ誤差:
$$e(h_0) = \int (1 - \max_y p(x, y)) dx$$

note: 多値のときは**(2**値の拡張として**)**以下が成立:

$$\sum_{y=\pm 1} \mathbf{1}[h(x) \neq y]p(x,y) = 1 - p(x,h(x)) \ge 1 - \max_{y} p(x,y).$$

推定された仮説の精度

目標:推定された仮説の予測誤差を評価.

- データ $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n) \sim_{i.i.d.} P$, ベイズルール $h_0(x)$.
 - 2値判別を考える。多値でも同様。

• 推定方法:

- 仮説集合: $\mathcal{H} = \{h_1, \dots, h_M\}, \quad |\mathcal{H}| = M < \infty.$
- 学習誤差の最小化 (empirical risk minimization, ERM)

$$\widehat{h} = \operatorname*{arg\,min}_{h \in \mathcal{H}} \ \widehat{e}(h) = [\mathcal{H} \ のなかで \ \widehat{e}(h) \ を最小にする仮説]$$

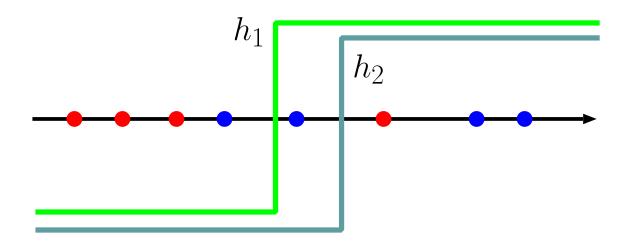
補足:
$$\widehat{e}(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}[h(x_i) \neq y_i].$$

ullet 目標:推定量 \widehat{h} の予測誤差 $e(\widehat{h})$ を評価.

 \mathbf{note} : $e(\widehat{h})$ はデータに依存するので確率変数.

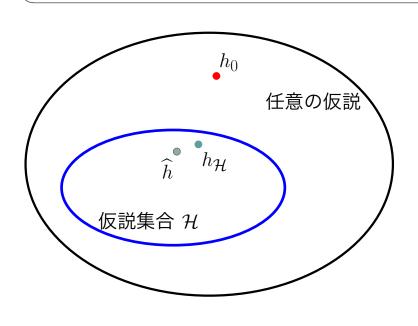
例 2.

$$\mathcal{H} = \{h_1, h_2\}, \quad \widehat{e}(h_1) = \frac{2}{8}, \quad \widehat{e}(h_2) = \frac{3}{8} \implies \widehat{h} = h_1$$



仮説集合 $\mathcal{H} = \{h_1, \dots, h_M\}$ で Bayesルール h_0 を推定

• 一般に $h_0 \notin \mathcal{H}$



•
$$h_{\mathcal{H}} := \underset{h \in \mathcal{H}}{\operatorname{arg \, min}} e(h)$$

 $\widehat{h} := \underset{h \in \mathcal{H}}{\operatorname{arg \, min}} \widehat{e}(h)$

$$e(h_0) \le e(h_{\mathcal{H}}) \le e(\widehat{h}), \quad \widehat{e}(\widehat{h}) \le \widehat{e}(h_{\mathcal{H}})$$

• 一般に $h_0 \neq h_{\mathcal{H}}$

 $e(\widehat{h}) - e(h_0)$ が小さいほどよい

•
$$e(\widehat{h}) - e(h_0) = \underbrace{\left[e(\widehat{h}) - e(h_{\mathcal{H}})\right]}_{\text{#zig}} + \underbrace{\left[e(h_{\mathcal{H}}) - e(h_0)\right]}_{\text{5}}$$

推定誤差 (≥0): 観測データに依存する確率変数.

近似誤差 (≥ 0) : 仮説集合 \mathcal{H} と ベイズルール h_0 から定まる定数

推定誤差について調べる

推定量の誤差評価・

推定誤差の評価式:
$$\Pr\left(e(\widehat{h}) - e(h_{\mathcal{H}}) < \varepsilon\right) \geq 1 - \delta$$

が成立するような ε と δ の関係を調べる. $\varepsilon > 0, \delta \in (0,1)$ は小さな値.

 $\Pr(\cdots)$: i.i.d.データ $(X_1,Y_1),\ldots,(X_n,Y_n)$ に関する確率

• δ が与えられたとき, ε が小さいほどよい.

以下の確率を評価する.

$$\Pr\left(e(\widehat{h}) - e(h_{\mathcal{H}}) \ge \varepsilon\right) \le \delta$$

Lemma 1. 以下の不等式が成り立つ:

$$\Pr\left(e(\widehat{h}) - e(h_{\mathcal{H}}) \ge \varepsilon\right)$$

$$\leq \Pr\left(e(\widehat{h}) - \widehat{e}(\widehat{h}) \ge \varepsilon/2\right) + \Pr\left(\widehat{e}(h_{\mathcal{H}}) - e(h_{\mathcal{H}}) \ge \varepsilon/2\right)$$

Proof.

$$e(\widehat{h}) - e(h_{\mathcal{H}}) = (e(\widehat{h}) - \widehat{e}(\widehat{h})) + (\widehat{e}(\widehat{h}) - \widehat{e}(h_{\mathcal{H}})) + (\widehat{e}(h_{\mathcal{H}}) - e(h_{\mathcal{H}}))$$

$$\leq (e(\widehat{h}) - \widehat{e}(\widehat{h})) + (\widehat{e}(h_{\mathcal{H}}) - e(h_{\mathcal{H}}))$$

したがって $e(\hat{h}) - e(h_{\mathcal{H}}) \ge \varepsilon$ が成立するとき、以下のどちらかが成立する:

(i)
$$e(\widehat{h}) - \widehat{e}(\widehat{h}) \ge \varepsilon/2$$
, (ii) $\widehat{e}(h_{\mathcal{H}}) - e(h_{\mathcal{H}}) \ge \varepsilon/2$

ヘフディング不等式

Lemma 2 (Hoeffding's inequality).

$$Z_1, \dots, Z_n \sim_{i.i.d.} P, \quad 0 \le Z_i \le 1, \quad \mu = E[Z_i]$$

$$\Longrightarrow \Pr\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i - \mu \ge \varepsilon\right) \le e^{-2n\varepsilon^2}.$$

$$\Pr\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i - \mu \le -\varepsilon\right) \le e^{-2n\varepsilon^2}$$

note: 大数の法則から $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_{i}\stackrel{p}{\longrightarrow}\mu$ は分かる.

- ヘフディング不等式から収束スピードが分かる.
- チェビシェフ不等式より良い上界.

•
$$\widehat{e}(h) - e(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}[h(X_i) \neq Y_i] - \mathbf{E}[\mathbf{1}[h(X) \neq Y]]$$

Hoeffding 不等式 で $Z_i = \mathbf{1}[\ h(X_i) \neq Y_i\]$ とすると

$$\Pr\left(\widehat{e}(h_{\mathcal{H}}) - e(h_{\mathcal{H}})\right) \ge \varepsilon/2\right) \le e^{-2n(\varepsilon/2)^2},$$

$$\Pr\left(e(\widehat{h}) - \widehat{e}(\widehat{h}) \ge \varepsilon/2\right) \le \Pr\left(\bigcup_{h \in \mathcal{H}} \left\{e(h) - \widehat{e}(h) \ge \varepsilon/2\right\}\right)$$

$$\le \sum_{h \in \mathcal{H}} \Pr\left(e(h) - \widehat{e}(h) \ge \varepsilon/2\right) \le |\mathcal{H}|e^{-n\varepsilon^2/2}.$$

note: $\mathbf{1}[\ \widehat{h}(X_i) \neq Y_i\],\ i=1,\ldots,n$ は独立でない。

 $|\mathcal{H}|$: \mathcal{H} の要素数.

$$\therefore \operatorname{Pr}\left(e(\widehat{h}) - e(h_{\mathcal{H}}) \ge \varepsilon\right) \\
\le \operatorname{Pr}\left(\widehat{e}(\widehat{h}) - e(\widehat{h}) \ge \varepsilon/2\right) + \operatorname{Pr}\left(\widehat{e}(h_{\mathcal{H}}) - e(h_{\mathcal{H}}) \ge \varepsilon/2\right) \\
\le (|\mathcal{H}| + 1)e^{-n\varepsilon^2/2} \\
= \exp\{-n\varepsilon^2/2 + \log(|\mathcal{H}| + 1)\}$$

したがって、 $\varepsilon > 0$ に対して

$$e(\widehat{h}) \geq \varepsilon + e(h_{\mathcal{H}})$$

となる確率は $\exp\{-n\varepsilon^2/2 + \log(|\mathcal{H}| + 1)\}$ 以下

 $\delta = \exp\{-n\varepsilon^2/2 + \log(|\mathcal{H}|+1)\}$ として書き直すと・・・ 確率 $1-\delta$ 以上の確率で

$$e(\widehat{h}) < e(h_0) + \underbrace{\left[e(h_{\mathcal{H}}) - e(h_0)\right]}_{\text{5 in Willing E}} + \underbrace{\sqrt{\frac{2}{n}\log\frac{|\mathcal{H}| + 1}{\delta}}}_{\text{4 in Eight}} \tag{1}$$

- 近似誤差: $b_{\mathcal{H}} := e(h_{\mathcal{H}}) e(h_0)$.
- 推定誤差: $v_{\mathcal{H}}(n,\delta) := \sqrt{\frac{2}{n}} \log \frac{|\mathcal{H}| + 1}{\delta}$. 推定量 \hat{h} の推定誤差の上界 ($|\mathcal{H}|$ は \mathcal{H} の要素数)
- (1) を書き直すと:データ数 n のとき $1-\delta$ 以上の確率で

$$e(\widehat{h}) < e(h_0) + b_{\mathcal{H}} + v_{\mathcal{H}}(n, \delta).$$

モデル選択

複数の仮説集合 $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2, \ldots, \mathcal{H}_K$ について次の包含関係を仮定:

$$\mathcal{H}_1 \subset \mathcal{H}_2 \subset \cdots \subset \mathcal{H}_K$$

このとき以下が成立

• 近似誤差は減少: $\min_{h \in \mathcal{H}_1} e(h) \ge \min_{h \in \mathcal{H}_2} e(h) \ge \cdots \ge \min_{h \in \mathcal{H}_K} e(h)$ より

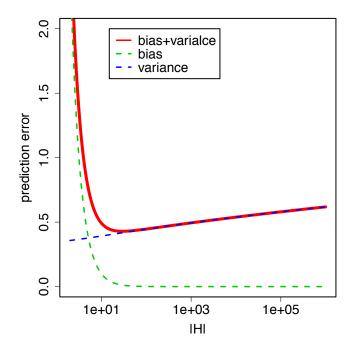
$$b_{\mathcal{H}_1} \geq b_{\mathcal{H}_2} \geq \cdots \geq b_{\mathcal{H}_K}$$

• 推定誤差は増加:データ数 n, 確率 δ が一定のとき $|\mathcal{H}_1| \leq |\mathcal{H}_2| \leq \cdots \leq |\mathcal{H}_K|$ より

$$v_{\mathcal{H}_1}(n,\delta) \leq v_{\mathcal{H}_2}(n,\delta) \leq \cdots \leq v_{\mathcal{H}_K}(n,\delta)$$

- \bullet $e(\hat{h})$ の上界 $e(h_0) + b_{\mathcal{H}} + v_{\mathcal{H}}(n,\delta)$ が小さいほうがよい.
- \clubsuit 適切な仮説集合: $\min_{k=1,...,K} b_{\mathcal{H}_k} + v_{\mathcal{H}_k}(n,\delta)$ を達成する \mathcal{H}_k

- 仮説集合:大⇒ 近似誤差:小,推定誤差:大
- 両者の和を小さくする、ほどよい 大きさの仮説集合を用いる。



note: 上の考察は $e(\hat{h})$ の確率的上界に基づいている. 期待値 $E[e(\hat{h})]$ で考えても同様の結論が得られる

仮説集合の複雑度

仮説集合 升 を用いたときの推定誤差:

$$v_{\mathcal{H}}(n,\delta) = \sqrt{\frac{2}{n}\log\frac{|\mathcal{H}|+1}{\delta}} \le \sqrt{\frac{2\log(|\mathcal{H}|+1)}{n}} + \sqrt{\frac{2\log(1/\delta)}{n}}$$

 $\longrightarrow \mathcal{H}$ の要素数が大きいほど、推定誤差が大きい。

- → 升 の要素数が ∞ のときは?
 - 仮説集合の本質的な複雑度を測る:VC次元,ラデマッハ複雑度,被覆数.

例 3. 基底関数 $\phi_1(x), \ldots, \phi_k(x)$, $\mathcal{H} = \{ sign(f(x)) | f(x) = \sum_{j=1}^k c_j \phi_j(x), c_j \in \mathbb{R} \}.$

$$v_{\mathcal{H}}(n,\delta) = 4\sqrt{\frac{2k}{n}\log\frac{en}{k}} + \sqrt{\frac{2\log(2/\delta)}{n}}$$
$$b_{\mathcal{H}} = e(h_{\mathcal{H}}) - e(h_0)$$

とすると、ERM は確率 $1-\delta$ 以上で次式を満たす:

$$e(\widehat{h}) < e(h_0) + b_{\mathcal{H}} + v_{\mathcal{H}}(n, \delta).$$

線形判別 $h(x) = \text{sign}(w^T x + b), w \in \mathbb{R}^d, b \in \mathbb{R}$ ならk = d + 1. VC theory から得られる. cf. 「統計的学習理論」2章

代替損失 (surrogate loss)

仮説 h(x) = sign(f(x)) の **0-1**損失:

$$\mathbf{1}[h(x) \neq y] = \mathbf{1}[yf(x) \leq 0]$$
 $(f(x) = 0$ はひとまず無視).

yf(x) を(x,y)に対する f(x)の(x,y)で対する.

$$\widehat{e}(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}[y_i f(\boldsymbol{x}_i) \le 0],$$

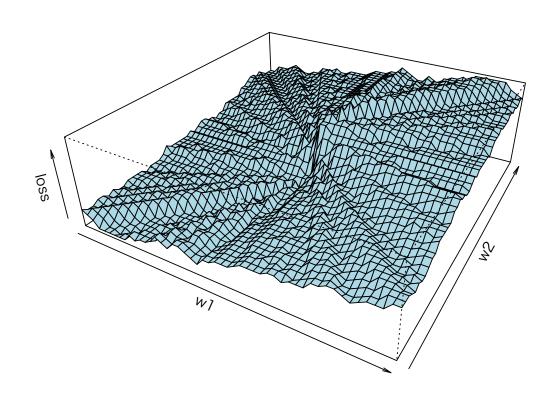
$$e(h) = \Pr(y f(x) \le 0) = \mathbb{E}[\mathbf{1}[y f(x) \le 0]]$$

データ上でマージン yf(x) が大きいほどよい.

例:線形仮説 $f(x) = w^T x, x, w \in \mathbb{R}^2$

$$\min_{w} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}[y_i(w^T x_i) \le 0] \longrightarrow$$
計算困難

0-1 loss



• $\mathbf{1}[yf(x) \leq 0]$ の代わりに、計算しやすい関数 $\ell(yf(x))$ を用いる.

例:
$$\min_{w,b} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \ell(y_i(w^T x_i + b))$$

- $\ell(u)$ が単調減少 \Longrightarrow データ上で大きなマージンyf(x).
- ベイズ・ルールを推定できるか?

例:(0-1損失と共にグラフを描く)

サポートベクターマシン: ヒンジ損失

$$\ell(u) = [1 - u]_{+} \quad ([z]_{+} = \max\{z, 0\})$$

ブースティング: 指数損失

$$\ell(u) = e^{-u}$$

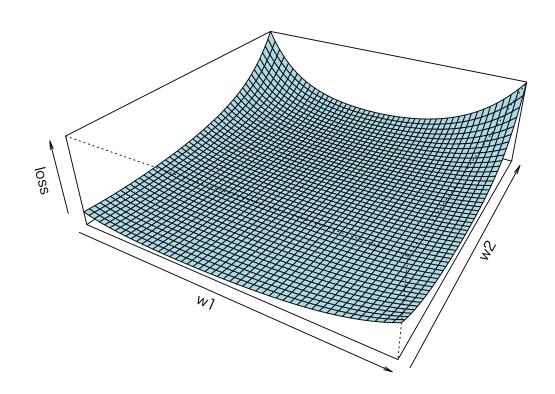
ロジスティック回帰: ロジスティック損失

$$\ell(u) = \log_2(1 + e^{-u})$$

例:線形仮説 $f(x) = w^T x, x, w \in \mathbb{R}^2$

$$\min_{w} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} e^{-y_i(w^T x_i)} \longrightarrow 計算しやすい$$

exp loss



代替損失の下で最適な判別関数

例.指数損失:

$$\mathbb{E}[\ell(yf(x))] = \int \sum_{y} e^{-yf(x)} \Pr(Y = y|x) p(x) dx \longrightarrow f$$
 について min

各xで $\sum e^{-yf(x)}\Pr(Y=y|x)$ を最小にする f(x) が最適:

以下を解く.

$$\frac{\partial}{\partial f(x)} \sum_{y} e^{-yf(x)} \Pr(Y = y|x) = -\sum_{y} e^{-yf(x)} y \Pr(Y = y|x) = 0$$

$$-e^{-f(x)}\Pr(Y = +1|x) + e^{f(x)}\Pr(Y = -1|x) = 0$$

$$\implies f(x) = \frac{1}{2}\log\frac{\Pr(Y = +1|x)}{\Pr(Y = -1|x)}$$

$$sign(f(x)) = \begin{cases} +1, & \Pr(Y = +1|x) \ge \Pr(Y = -1|x), \\ -1, & \Pr(Y = +1|x) < \Pr(Y = -1|x) \end{cases}$$

- 期待指数損失を最小にする判別関数:ベイズ・ルールに対応
- ヒンジ損失, ロジスティック損失でも同様の結果.

代替lossの理論

 $\ell(u)$ の条件:

(a) $\mathbf{1}[u \le 0] \le \ell(u)$ を満たす.

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\ell(y_if(\boldsymbol{x}_i))$$
が小さい \Longrightarrow $\widehat{e}(\mathrm{sign}(f))$ も小さい

- (b) $\ell(u)$ は凸関数(定義を示す): 凸関数は最適化しやすい. 停留点なら最適解.
- (c) u = 0 で $\ell(u)$ は微分可能で $\ell'(0) < 0$.

• 条件(a),(b),(c)を満たす損失を $\ell(u)$ と判別関数の列 $\{f_n(x)\}_{n\in\mathbb{N}}$ に対して以下が成り立つ

$$\mathbb{E}[\ell(yf_n(x))] \longrightarrow \inf_{f} \mathbb{E}[\ell(yf(x))], \quad (n \to \infty)$$

$$\Longrightarrow e(\operatorname{sign}(f_n)) \longrightarrow e(h_0), \quad (n \to \infty)$$

意味: f_n が $n \to \infty$ で $\ell(u)$ 損失の最小値に収束するとき、 $\operatorname{sign}(f_n)$ の予測誤差はベイズ誤差に収束する.

- $\longrightarrow \ell(u)$ -損失最小化を正当化
- 例に示した損失(ヒンジ,指数,ロジスティック)は条件を満たす.
- $\ell(u)$ は単調減少でなくてもよい. 例. $\ell(u) = (1-u)^2$.

- Reference: Bartlett, P. L, et al., Convexity, Classification, and Risk Bounds, Journal of the American Statistical Association, 2006
- 多値判別では、 $\ell'(u) < 0$ のような簡単な条件は得られていない. ongoing research.